# **DICING METHOD FOR SEMICONDUCTOR**

Patent number:

JP62079649

**Publication date:** 

1987-04-13

Inventor:

NARIMATSU OSAMU; others: 04

Applicant:

MITSUI TOATSU CHEM INC

Classification:

- international:

H01L21/78; B28D5/00

- european:

**Application number:** 

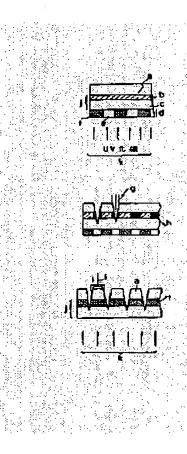
JP19850219116 19851003

Priority number(s):

### Abstract of JP62079649

PURPOSE:To prevent paste from scattering and adhering to a blade during a dicing process and to weaken its adhesive force for easier pickup of semiconductor elements during a segmenting process by a method wherein a light-curing adhesive tape is used and exposed to optical energy that is projected in two separate steps.

CONSTITUTION: For the prevention of an adhesive agent from scattering, a wafer (a) is installed on the adhesive surface of a dicing tape (j) that is a transparent resin sheet (c) with one of its surfaces covered with a UVcuring adhesive agent (b). A masking sheet (d) is pasted to the rear surface of the dicing tape (j), so configured as to allow a portion of the adhesive agent (b) to cure when exposed to a UV beam (k). The UV beam (k) comes in from the side of the masking sheet (d) to travel through a transparent section (e) positioned along a line for the separation of semiconductor elements, and hardens the portion of the adhesive agent (b). A dicing blade (g) is actuated for a cut into a hardened portion (h). The masking sheet (d) is removed and then another step of UV projection is accomplished from the rear surface of the dicing tape (j). The adhesive agent (b) is completely cured in this process, which reduces the force of its adhesion with a wafer and facilitates the semiconductor element pickup process to follow.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭62-79649

@Int.Cl.⁴ H 01 L 21/78

B 28 D

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987)4月13日

A-7376-5F Z-7197-3C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

39発明の名称 半導体ダイシング方法

> 頤 昭60-219116 ②特 頤 昭60(1985)10月3日 砂出

> > 久

治 松 成 ⑫発 明者 和 義 松 砂発 明 小 明 ⑫発

康 広 柴  $\blacksquare$ 善郎 布 施 谷

靖 井 砂発 明 者 三井東圧化学株式会社 ①出 頣 人 弁理士 若 林 30代 理 人

者 明 ⑫発

名古屋市南区滝春町5 名古屋市南区松下町1丁目12 横浜市戸塚区飯島町2882

名古屋市南区淹春町5

横浜市戸塚区飯島町2882 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号

맭

## 1.発明の名称

半導体ダイシング方法

## 2.特許請求の範囲

半導体器子を形成したウェハを光硬化型枯む テープ上に固定しダイシングブレードで半導体系 予分離 予定 ラインに沿って顆次ウェハ瓜面まで完 全に切断する方法において半導体素子分離予定う インに沿った部分の粘着剤を光で硬化させた後米 子を切断、 更に全面的に粘着剂を光で硬化させ素 子を分離することを特徴とするダイシング方法。

#### 3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は半線体ウェハを半級体発子毎に切断。 分離する方法に関するものである。

#### (従来の技術)

現在、半導体ウェハを累子毎に分割する方法と しては粘着テープ等でウェハを固定しダイシング ブレードでウェハ裏而まで完全に切断するか又は ウェハ刄面まで数ミクロン残して切断する方法が とられている。

災値まで完全に切断する方法はダイシングブ レードが枯むテープの枯春剤まで切断する。この ためプレードに粘着剤が付着しブレードの身命が 短かくなったり、粘着剤が飛散し器子表面に付着 し収率が低下する欠点がある。

又ウェハ以面まで数ミクロン残してダイシング する方法は残した部分を外的応力で削ることが必 盤で、割られたウェハ素子形状が不均--になる欠 点及び生産性が悪い欠点がある。

一方、枯孑テープの枯む力が溺い場合はダイシ ング時に君子の飛散が生じ、又強い場合は若子分 雄郎ちピックアップ作業性が困難となり、君子の 大きさに合せ初期枯君力の選択が必要であり、こ のことも生産性を低下させている…因でもある。 (発明が解決しようとする問題点)

以上の問題点にかんがみ、本発明は半導体若予 の生産性向上に際しウェハ災而まで切断するダイ シング方法においてダイシングブレードの寿命を 短かくすることなく又、棚の飛散による楽子付着

-217-

## 持開昭62-79649(2)

を防止しかつ架子分離性すなわちピックアップ性 を登場にするダイシング方法を提供するものである。

#### (問題点を解決するための手段)

本発明者らはウェハ東面まで切断するダイシング方法において光硬化型粘着テープを使用し2段 発に光照射することによりダイシング時の棚の飛 表及びブレードへの棚の付着をも防止、更に累子 分類時には粘着力を低下させビックアップ性を容 場にさせることを見いだし本発明を完成した。

四ち本免明は半導体素子を形成したウェハを光 使化型制力テープ上に固定し、ダイシングプレートでよりはボーク数子定ラインに沿って順次ウェ ハ次面まで完全に切断する方法において、半導体 ボイ分類子定ラインに沿った部分の粘着剤を光で 硬化させ、ボーを切断、更に全面的に粘着剤を光 で硬化させま子を分離することを特徴とするダイ シング方はである。

本方ははまず第1回に示す如く紫外線硬化型粘 を制(b)を透明な樹脂シート(c)の片面に塗工し

ブ、人間光、カーボンアーク等が使用できる。

分類を定うインに沿って部分的硬化させた後、 第2図に示す如く、ダイシングブレード(g) で部 分的硬化部(h) を切断する。ダイシング時の硬化 部粘着剤の硬度はダイシングブレードに粘着剤付 石が発生しない程度まで硬化させる必要がある。

更に第3図で示す如く、マスクシートを製趣後 再度、紫外線をダイシングテープの背面から照射 し粘む剤を全面的に硬化しウェハとの粘着力を低 下させる。その後ピンセットでピックアップし半 み体素子を製造する。

ここで言う紫外線硬化型粘溶剤とは、エチレン性二瓜結合を有する単量体と官能基を有する共重合性単原体との共重合物であって、分子中に少なくとも1個の重合性炭素一炭素二瓜結合を有するものに、光反応性ビニル化合物および光増懸剤を配合したものである。

本発明で用いられる上記のエチレン性二瓜結合 を有する単量体とは例えば(1) メチルアクリレート、エチルアクリレート、ブチルアクリレート、 たダイシングテープ(j) の粘着削而にウェハ(a) を貼付ける。この際、粘着削の粘着力はダイシング時に若予が飛散しない程度の粘着力が必要であり、樹脂シートとしては光線を透過する例えば、PVC、PP、PET等の半硬質、硬質フィルムで取みは作業方式により適当に選択することが好ましい。

2-エチルヘキシルアクリレート 第のアルキルアクリレート 及びメチルメタアクリレート . n-ブチルメタアクリレート 第のアルキ ルメタアクリレート . (2) 酢酸 ビニルの如きビニルエステル。 (3) アクリロニトリル、アクリルアミド、スチレン符より選ばれた 単量体等があげられ、これらは 1 値でもよく、2 種以上組み合わせて使用してもよい。

またこれらと共瓜合させる官能基を存する共瓜合性 単型体としては、(メタ)アクリル酸、イタコン酸、マレイン酸、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、グリシジルメタアクリレート、N-メチロール(メタ)アクリルアミドなどの1 種もしくは2 種以上が挙げられる。

この発明で分子中に少なくとも1個の低合性炭 ポー炭素二重結合を導入する方法としては上記共 重合物中に存在するカルボキシル基、ヒドロキシ ル基、グリシジル基などの官能基と反応し得る基 を行する重合性炭素-炭素二重結合を含む光反応 性単量体を共重合させればよい。

本発明で用いられる光反応性ビニル化合物と

-218-

# 特開昭 62-79649 (3)

は、分子中に光重合反応を行なう重合性炭系ー炭系二重結合を少なくとも1個、好ましくは2個以上打する多官能性のものであり、例えばネオペンチルグリコールジ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレートな

本発明で用いられる光増感剤としては、ベンゾ イン、ベンゾインメチルエーテルなどのベンゾイ ン類、ベンゾフェノン、P - クロロベンゾフェノ ンなどのベンゾフェノン類などがある。

以上それぞれを配合して成る本発明の紫外線硬化型粘彩剂を透明な樹脂シートの片面に乾燥後の 塗膜厚が 5~ 100mmになる様に塗工することに よって光硬化型粘着テーブが得られる。

以下変施例にて具体的に説明する。

(谷考例)

紫外線硬化型粘着剤の製造

2-エチルヘキシルアクリレート 100部 エチルアクリレート 55部

ウェハを貼合せ、更に、ダイシングテーブの背面 に予めアライメントされた10μのPET樹脂マス クシートを治具で密着させ、水銀ランプで10sec 照射した。

その後、切断予定ラインに沿ってダイシング ソー(ディスコ社DAD-3MI)で切断した。

切断後ダイシングテープからマスクシートを割 血しダイシングテープの背面から再度水銀ランプ で20sec 照射し、バキュームピンセットで柔子を ピックアップし分離した。

結果は表-1 に示す如くダイシングブレードに 枯む剤の付むもなく、来子表面への付着もなかっ た。又パキュームピンセットでのピックアップ分 雌工程では1 コの来子も残す事なく容易に分離す ることができた。

## 比較例-1

実施例 - 1 で使用したダイシングテープを使用 し、実施例 - 1 で使用したシリコンウェハを貼付 け、マスクフィルムを使用せずダイシングテープ の背面から水銀ランプで10sec 照射し枯茗剤を硬 メチルアクリレート 50部 グリシジルメタアクリレート 10部 トルエン 215部 遊覧 化ペンゾイル 0.1部

上記各成分を窒素器換したフラスコに仕込み、 税件しながら75℃で約10時間反応させた。

これに、アクリル酸 5 邸とテトラデシルジメチルベンジルアンモニウムクロライド 4 邸を添加し、空気を吹き込みながら 105℃で約 6 時間反応させ血合性炭素-炭素二重結合を導入した。

この低合生成物 100部に対し、ネオベンチルグ リコールジアクリレート 25部、ベンゾインメチル エーテル 5 部を添加混合し、宏外線硬化型粘着剤 を得た。

#### 夹筋例 1

二 他延伸した厚さ 200μのポリオレフィンシートの片面に厚さ20μの紫外線硬化型粘着剤層を設けた紫外線未照別での粘着力が 500g/25mm(工製 電強度)のダイシングテープに半導体素子の大きさが10mm×10mmで切断ライン巾が50μのシリコン

化させた。その後上記ダイシングソーで切断しバ ・ キュームピンセットでピックアップ分離した。

結果は表ー1に示す如くダイシング的に全面的に枯茗削が硬化し粘着力が低下するためダイシング時に表その飛散が発生した。

#### 比较例-2

厚さ80μの軟質塩ビシートの片面に通常の粘着 剤を厚さ20μ塗布した粘着力 500g/25mmのダイシングテープを使用して実施例 - 1 で使用したシリコンウェハを上記ダイシングソーで切断し、バキュームビンセットでピックアップ分離した。

結果は表-1に示す如くダイシングブレード及び君子表面への粘着削付着が見られ、ブレードを100hrで交換した。

又ピックアップ時の粘着力も強く60%のネ子が ピックアップできなかった。

#### 比较例-3

粘 登 力 20g/25maの比較例 - 2 で使用した同一構成の ダイシングテープを使用し実施例 - 1 で使用したシリコンクェハを上記ダイシングソーで 切断

-219-

BEST AVAILABLE COPY

# 特開昭62-79649(4)

しその後混子をピックアップ分離した。

結果は改一1に示す如くダイシングブレード、 及び索子表面への粘着剤の付着が見られ又、ダイ シング時に10%の素子が飛散した。

-	盆の	の付置	者 ブレードの	タイシング時の	ど・カアップ
	ブレード	集子奖励	2000年	误子录数路	紫子股存布
実施例-1	はし	おし	2000br	Α L	# J
比较的-1	1#	า#	2000br	80%	ب د
比較例-2	6 4	6 😢	1001	* 1	%09
比较%-3	ક જ	6 4	100hr	70%	#

## 4.図面の簡単な説明

第1 図はウェハをダイシングテーブの粘着剤面に固定し、この背面に貼布したマスクシートを辿して光を照射する場合を示し、第2 図は、かくして便化した粘を剤部分をダイシングブレードで切断する場合を示し、第3 図は次にマスクシートを製趣し、ダイシングテーブの背面から再度、光を照射し、半導体衆子をピックアップする場合を示す。

a:シリコンウェハ、b:紫外線硬化粘着剤、

c: 基材フィルム、 d:マスクフィルム.

e:光透過部、 f:光遮断邸、 g:ダイシングブレード、

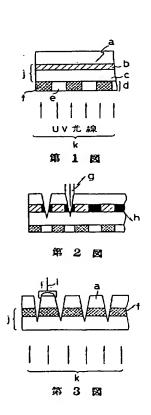
h:硬化した粘着剤部、

i : バキュームピンセット、

j : ダィシングテープ、

k:UV光線。

特許出願人 三井東圧化学株式会社 代 理 人 若 林 忠



-220-